極点処理をODFPoleFigure1.5ソフトウエアで解説

2017年04月26日 *HelperTex Office* odftex@ybb.ne.jp 概要

ODFPoleFigure1.5ソフトウエアは、ODFPoleFigure2ソフトウエアの 簡易版で平滑化、RD補正、バックグランド除去、吸収補正、defocus補正、規格化、 Rp%の最小化、全CTRソフトウエアのランチャーなどをサポートしています。 本資料では、主なる機能を目的別に解説します。

入力データ

リガクASCフォーマット RINTデータの場合、RAWデータをRINTソフトウエア付属のASCII変換 SmartLabの場合、測定時RasファイルとASCファイルを作成 PANaデータは、PANatoASCでxrdmlをASCに変換 Brukerデータは、UxdtoAscでuxdをASCに変換

出力データ

TXT2データ  $(\alpha 、 \beta 、 極密度)$ TXTデータ  $(\beta 、 極密度)$ ASCデータ RASデータ

バックグランド処理	是条件 Rp%条件	RD、補正	
<b>24</b>	0	DFPolefigure1.5 1,36MT[17/10/	31] by CTR _ 🗆 🗙
File Linear(Contour) ToolKit Hel	p InitSet Rp%		
Files select			
ASCIRINI-PC)			<u></u>
Previous Next		hkl 0,0,0	Change Cycles 2 v Weight 15 v Disp
Backgroud delete mode			
✓ O DoubleMode O	SingleMode 🔿 LowMode 🤇	) High Mode 💿 Nothing Se	tt Disp 0.0 Interporation ✓ ✓ Full Disp
AbsCalc			
Schulz reflection method	<ul> <li>Absorption coefficie</li> </ul>	n <u>1.0</u> 1/cm Thickness	1.0 cm 2Theta 0.0 deg. 💿 1/Kt Profile
-Defocus file Select			
🗹 🖆 🗋 Normalization	TXT2 C:¥CTR¥DATA¥AI-powder-r	andom¥defocus¥DEFOCUS_F.TXT	TextDisp  I/Ra Profile Limit Alfa Defocus value Free
Normalizat CenterData - CutFile	S		
CTR Average	sc 🔿 Ras 💿 TXT2 🔿 TXT	Search minimum Rp%(Cubic only)	ValueODF-B ValuODF-A Cancel Calc ODF File
		1	4
			/
			/
Defocus 補正	規格化	Rp%最小化計算指第	定 計算開始

測定の前提

測定に用いる光学系

圧延など材料加工を行った試料では、残留応力が含まれている事があります。

極点測定はビームに対し試料を傾けて測定しています。

材料煽り回転軸にX線照射を行うために、極細のスリット(Sculz)を用います。

この関係は、反射法は歪測定の側傾法、透過法は歪測定の並傾法と同一です。

残量応力が含まれていると測定20角度がシフトします。

よって、受光側の光学系は平行性を落と、十分な広さを確保します。

ゴニオ半径185mmの場合SS, RS共7mm

ゴニオ半径250mmの場合、SS, RS共10mmを使います。

又、受光モノクロメータは使用しません。

#### バックグランド測定

1,00

バックグランドは光学系の影響を受け、α方向にプロファイルを持ちますが、β方向では同一です。 統計変動を無視出来れば、α角度毎に2θ方向の回折線と回折線の間の2θ位置に於けるβプロファイ ルの最小値がバックグランドと考えます。この様に測定すれば、非晶質を含まない材料の場合、α角度 毎に測定極点データはバックグランドより大きな値になります。

回折線の極点図測定をピーク極点図測定と表現すると

 $\alpha$ 角度毎に、ピーク極点図の $\beta$ 方向プロファイルの最小 $\beta$ 角度位置が、バックグランド測定に於ける  $\beta$ 角度として、バックグランド測定時の2 $\theta$ 角度(通常はピーク2 $\theta$ ±3deg)で統計変動を抑える 測定を行います。(ピーク極点測定計数時間の5倍程度)

リガクの場合、ピーク極点図測定と同時にバックグランド測定が行われています。

バックグランド測定を単独で行うと上記前提が失われています。

若し単独で行う場合対称性を考え、 $\beta$ 範囲を0->90度(0->45)とし、計数時間を5倍で測定し、最小値をバックグランドとします。

バックグランド測定データの平均値ではバックグランド強度は求まりません。

例えば、以下のピーク極点図の場合

75 100 125 150 175 200 225 250 275 Alpha

-111-OSC ch

-111-OSC ch 2.TXT

300 325

 $\beta$ 方向の平均値を表示すると、最大値は $\alpha = 35 \deg$ 

 $2 \theta = 38.42 \pm 3 \text{deg}$ 、  $\beta = 175 \text{deg}$  で測定



RD方向

材料を加工し圧延方向に目印を付け、測定時圧延方向を基準方向に揃えて取り付ける。 基準方向は、メーカや機種により異なります。 $\beta$ 角度を0に移動して取り付けます。 RINT機型ゴニオの場合、RD方向を真上に取り付け RINT縦型、水平ゴニオの場合、RD方向をゴニオ側に取り付け U1timaの場合、RD方向をゴニオ側に取り付け RAPIDの場合、ビーム方向に取り付け Smartlabの場合、ゴニオと反対方向に取り付け PANa, Brukerの場合、ビーム方向に取り付け 測定には、連続測定とFT測定があります。極点図を5度間隔のデータで作成する場合  $\beta$ 角度範囲を0->360で測定すると 連続測定は、測定点数が72個、 $\beta$ 角度は2.5、7.5、..、357.5 FT測定の場合、測定点数は73個、 $\beta$ 角度は0、5、10、...、360 となり、同一試料でも測定データ数が異なります。 リガクの場合、連続測定は内部で-2.5->362.5の測定を行い、測定データ点数を73個とし 連続測定データとFT測定データを同一にしています。

他社の測定もこの様な測定を勧めます。

吸収係数測定

高分子材料や試料が薄い場合、吸収補正を行います。

測定試料の厚さが既知の場合、文献(X線の手引き)から質量吸収係数と密度を求め吸収係数を計算 質量吸収係数\*厚さ(ut)が1.0に近い値なら、吸収補正は不要

或いは、直接試料透過係数からu t を計算する。

回折線の試料による減衰からu t を求める。



吸収係数 u t = - l n (I s / I o)

光学系の補正(defocus補正)

XRDによる極点測定では、試料を煽って測定しています。

この煽りにより、Schulzスリットの幅により回折線が2θ方向に広がり、測定強度が低下します。 この減衰を無配向試料で測定し補正を行います。

出来たら、受光スリットを大きく広げて測定しなければなりませんが、検出器の幅や隣の回折線の 受けない様な幅にします。



Defocus 曲線は測定2 θ角度と受光スリット幅による固有な曲線です。

測定バックグランドから正確なバックグランドを求める。

CTR ソフトウエアでは、α方向のバックグランドプロファイルが確認出来ます。 バックグランドも、d e f o c u s 曲線を描きますが、ピーク極点図の影響などで d e f o c u s 曲線から外れる場合修正を行います。

 $DATA{:}CTR{{}}DATA{{}}ODFPoleFigure{{}}111{-}OSC.ASC$ 

極点図

バックグランドプロファイル確認



バックグランドを拡大(黄色:低角度バックグランド、紫:高角度バックグランド)



ピーク極点図の最小プロファイル(赤)より バックグランド強度は低いが 極点図の外周付近や中心付近でバックグラン ド強度が高くなっているのは異常、 修正が必要

低角度側バックグランドを用いて、バックグランドモードをdefcousモードで計算 水色のバックグランドが計算される。



d e f o c u s 曲線は測定バックグランドの80->90のデータ平均値で計算されています。 80->90の範囲以外の場合、ODFPoleFigure2ソフトウエアで試してください。 測定バックグランドが異常な場合、バックグランドを手入力出来ます。

	File Help		
PoleBackgroundEditor 1.03T[17/10/31] by CTR – U	0	5760.0	10476.0
File Help Excel	1	6825.6	8028.0
InputFile(ASC)	2	5126.4	6098.4
111-OSC.ASC	3	4449.6	5148.0
	4	3772.8	4788.0
	5	4312.8	4752.0
Editor	6	3830.4	4752.0
_ Peakdata	7	4262.4	4737.6
Magnification (X)     1.0     DeckgroudPlus		3679.2	4377.6
		3708.0	4226.4
Create AscFile	10	3650.4	4334.4
	11	3772.8	4147.2
C#CTR#DATA#ODFPoleFigure#111-OSC_chCRB.ASC Create	12	3801.6	4284.0
	13	3736.8	4730.4
	14	3787.2	5904.0
	15	3621.6	6213.6

バックグランドの強度を変更し、File->save、Createで変更

Excelが付属していれば

<u>24</u>	PoleBac	kgi
File Help	Excel	
InputFile(A	Excel select	
<b>~</b>	Excel Start	で <b>Excel</b> を起動し修正を行う。



Excelデータを変更し、File->save、Createで変更

いずれにしても、バックグランド曲線は、defocus曲線に近い曲線になります。 必ず、バックグランド曲線は確認してください。 不適切なバックグランドでは、Rp%(Error)が大きくなります。

測定されているバックグランドは色々問題が含まれています。 確認が必要です。 反射極点図や透過極点図のような不完全極点図では、α方向の平均化は難しい。 平均化が必要な極点図は、回折に寄与する結晶粒の数か少ない場合であり、極密度の高い部分を 関数近似出来ないケースが多い。

このような場合、波形データ処理で良く使われている Savitzky-Golay法は不向きと 考えられます。不完全極点図では、不完全部分の終端の平均化が問題になります。

Savitzky-Golay法では、最低でも5点のデータが必要で、測定されていない方向に 2点のデータを予測しなくては計算できず、通常、同一データを用いて計算されています。

CTRソフトウエアの平滑化では、どのような平均化でも、1点のデータ予測で計算出来ます。 この利点から、Cube方位の{100} 完全極点図の平滑化を行っても、中心部分と外周部分の 減衰率がほぼ同一の計算が行われます。

ODF計算を行う場合、平均化を行わずにODF解析を行い、再計算極点図をExportして 平滑化を行い、ODFの再入力極点図として再度ODF計算を行うことも考えられます。

重要なのは、平滑化によるα方向の重みが大きく変化しない事です。









平滑化でα軸方向の減衰率がほぼ同一である事が確認出来ます。 ご使用の極点図解析ソフトウエアの平滑化動作を確認してください。 試料取り付けが回転している場合



- $\{111\}$ 極点図は $\alpha = 45$ 、135、225、315度方向
- $\{220\}$ 極点図は $\alpha = 0$ , 90, 180, 270度方向
- に最大密度が存在するはずですが、少し回転しています。
- $\{1\ 1\ 1\ 1\ \}$

 $\{2\ 2\ 0\}$ 

□ -5 Interporation v □ Full

Disp



約5度回転しているので、-5度回転を調べます。



対称極点図は重要で、解析時1/4対称極点図で計算する場合、極の広がりや最大極密度に影響します。 結果的に ODF のEuler角度ズレ(結晶方位のずれ)と最大方位密度に影響します。 材料が薄い場合、吸収補正が必要です。

- ut=1の場合、吸収補正は不要です。
- しかし、材料が薄い場合、試料を煽ると反射に寄与する体積が変化します。
- この為、α方向に反射強度に重みを持ちます。
- 例えば、アルミニウムの {111} 極点図の吸収補正量は

#### AbsCalc





試料が薄い場合、試料を煽ると、回折に寄与する体積が増す分、補正を行っています。

### d e f o c u s 補正曲線の登録

無配向試料の極点図のα軸方向プロファイルを登録する。

この補正は、バックグランドを削除して登録



# バックグランド削除で calc



## 計算された TXT2 ファイルを登録

- Defocus file Select
Normalization TXT2
Manual Bank of Cantan Data and a sur



複数同時選択すると、	多項式近似式が登録されます。

┌ Defocus file Select				
□ 🗳 □ Normalization TXT2	C:¥CTR¥DATA¥AI-powder-random¥defocus¥DEFOCUS_NOTNORM_F.TXT	TextDisp	● 1/Ra	Profile

## TextDisplay 1.13M C:¥CTR¥DATA¥Al-powder-random¥defocus¥DEFOCUS\_NOTNORM\_F.TXT

## File Help

{111}の近似式

filename,alfanumber,alfastartangle,alfastep,function-n,mm, 17/04/25 3.10 for DefocusCalc, 111-random\_S\_chB00\_2.TXT,16,0.0,5.0,5,7.0,3516.9457801828707,12.807073728458318,-0.96809671926 200-random\_S\_chB00\_2.TXT,16,0.0,5.0,5,7.0,1922.8953012286684,6.552151963124216,-0.424736987663 220-random\_S\_chB00\_2.TXT,16,0.0,5.0,5,7.0,1289.661302630016,-5.362918397890921,0.7074820202384

アルミニウム、 $\{111\}$ 、 $\{200\}$ 、 $\{220\}$ のdefocus多項式が登録されています。

<u></u>	MultiDisp Ver.1.107 – 🗆 🗙	🙆 MultiDisp Ver.1.107 – 🗆 🗙
	Defocus(1,1,1)	Defocus(1,1,1)
0.005		3,750
0.004 -		3,250
0.003 -		3,000
0.002 -		2,500
0.001		2,250
ġ 0.000 ·		<del>9</del> 1,750
-0.001		1,500 -
-0.002		1,000 -
-0.003		750 - 500 -
-0.004 -		250 -
l. I	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90	0 J 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
	alfa	alfa
	- 111 - LEVEL	- 111 - LEVEL

{111}の測定強度

d e f o c u s 補正の場合、上記左側データを極点図に掛け合わせます。 極点図の中心より外側の強度を上げる効果があります。

登録時規格化を行っていないので、装置を長時間使用すると、X線管球の強度低下による影響を受け 実際の相対規格化値が大きくなり、配向データの計算極密度が低下します。 一定期間で、random試料の再測定を行って下さい。 登録時規格化を行えば、問題ありません。 defocus補正

配向材料のdefocus補正



バックグランド削除 、RD補正、defocus補正、内部規格化なし、中心強度平均で計算



内部規格化を行うと(不完全極点図なので、疑似規格化であるが)



無配向試料が得られない場合のd e f o c u s 補正 ODFPoleFigure2 の内臓d e f o c u s 曲線を使用してください。 Errorの最小化 (Rp%の最小化)

Cubic材料でdefocusパラメータを調整しRp%の最小化を行う。 defocusファイルは登録時規格化を行ったファイルを選択してください。

🔏 {1,1,1} 9637.5 🗖 🗆 🗡	₩ {2,0,0} 2820.5 - □ ×			
	RD (2.0.0)			
	ODFPolefig	gure1.5 1.36MT[17/10/31] by CTR -	×	
File Linear(Contour) ToolKit Help In	itSet Rp%			
Files select	1			
ASC(RINT-PC) V 💕 111.4	ASC 200.ASC 220.ASC			
Calcration Condition				
Previous Next C:¥CTR¥DAT	A¥ODFPoleFigure2¥111.ASC	1,1,1 Change Cycles 2 V Weight 15 V Disp		
Backgroud delete mode				
🕑 💿 DoubleMode 🔿 Single	Mode 🔿 Low Mode 🔿 High Mode	e Nothing Set Disp 0.0 Interporation V Full Disp		
AbsCalc				
Schulz reflection method v Absorption coefficien 1.0 1/cm Thickness 1.0 cm 2Theta 38.46 deg. () 1/Kt Profile				
Defocus file Select				
Image: Second state     TXT2     C*CTR*DATA*Al-powder-random*defocus*DEFOCUS_F.TXT     TextDisp     Image: Image: TXT2     Limit Alfa Defocus value     Free v				
Normalizat ] CenterData OutFiles				
CTR Average Asc	○ Ras	rch minimum Rp:%(Cubic only) ValueODF-B ValuODF-A Cancel Calc ODF F	ile	
		1207		

R p %最小化を選択し、計算を開始

M ODFPolefig	ure1.5 1.36MT[17/10/31] by CTR – 🗆 🗙					
File Linear(Contour) ToolKit Help InitSet Rp%						
Files select ASC(RINT-PC) V II1ASC 200.ASC 220.ASC	Files select ASC(RINT-PC) ↓ 200 ASC 220 ASC					
Calcration Condition Previous Next C#CTR#DATA#ODFPoleFigure2#111.ASC  Dialog - X Smoothing(for ADC) Cycles 2 X Weight 15 X Disp						
Backgroud delete mode SingleMode SingleMode UswMode HighMode	The Rp% is calculated.					
AbsCalc Schulz reflection method V Absorption coefficien 1.0 rem measures 1.0 cm 2Theta 38.46 deg.  1/Kt Profile						
Defocus file Select           Image: Construction         TXT2         C#CTR#DATA#Al-powder-random#defocus#DEFOCUS_F.TXT         TextDisp         I/Ra         Profile         Limit Alfa Defocus value         Free v						
Normalizat       CenterData         OutFiles       O Asc       Ras       TXT2       TXT         Search minimum Rp%(Cubic only)       ValueODF-B       ValuODF-A       Cancel       Calc						

 $(1,1,1) \ 3.76\% \rightarrow 3.11\% \ (2,0,0) \ 4.28\% \rightarrow 4.23\% \ (2,2,0) \ 5.22\% \rightarrow 4.27\%$ 

Rp%の最小化されたTXT2ファイルが作成されます。